



Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia - PRONAMETRO
Subprograma Pesquisa e Desenvolvimento em Infraestrutura da Qualidade
Edital nº 03/2022 - Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Pesquisa

RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS SUBMETIDAS AO EDITAL 3/2022

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL			CLASSIFICAÇÃO			ENQUADRAMENTO (Tabela de Bolsas)
Linha de Pesquisa relacionada (Anexo II do edital)	Nº de Vagas	Perfil exigido para vaga	Proponente Classificado	Média Final	Classificação por vaga	Nível de Bolsa (DCT)
Desenvolvimento e certificação de soluções de calibração de elementos inorgânicos.	1	Técnico de nível superior com experiência em metrologia, química analítica e sistema de gestão da qualidade.	Ana Catalina Palacios Osorio	98,13	1º (sem concorrente)	3A
Aperfeiçoamento e desenvolvimento de métodos de medição em fotometria e colorimetria, e suas aplicações em Smart Cities.	1	Técnico de nível superior com experiência em óptica física e metrologia.	Ivo Antônio Ázara de Oliveira	96,00	1º (sem concorrente)	3A
Metodologias baseadas em síntese de nanofolhas de óxidos metálicos para aplicação em nanometrologia	1	Doutor, com experiência em caracterização de materiais nanoestruturados por técnicas avançadas de microscopia eletrônica, desenvolvimento de nanofolhas de óxidos metálicos e nanometrologia.	Juliana do Nascimento Lunz	86,33	1º	3A
			Lídia Oazem de Oliveira da Costa	61,33	2º	3A
Interlaboratorial para método de qualificação da aderência de filmes antidesgaste aplicados em materiais utilizados em implantes ortopédicos.	1	Mestre ou doutor em metrologia de materiais, com experiência em desenvolvimento de métodos metrológicos de avaliação do desempenho de materiais e peças sujeitas a desgaste e atrito para aplicações tecnológicas.	Vanessa Kapps	96,63	1º (sem concorrente)	5B

Fonte: Centro de Capacitação (Cicma/Inmetro)